# イオン液体を用いた真空材料プロセス

Vacuum process for materials fabrication with ionic liquids

イオン液体、真空材料プロセス、蒸着

東北大学大学院工学研究科応用化学専攻 教授 松本 祐司 Yuji Matsumoto, PhD (Professor) Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Tohoku University

東北大学大学院工学研究科応用化学専攻 助教 **丸山 伊伯** Shingo Maruyama, PhD (Assistant Professor) Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Tohoku University

**01** はじめに

イオン液体は、1992年に水や空気に対して安定な1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([emim][BF<sub>4</sub>]) が報告
いされて以来、電気化学
いや有機合成溶媒
いを中心に幅広 い分野で応用されてきた。イオン液体の多くは、化学・熱的に安 定で、室温において蒸気圧が非常に低いといった特徴をもつこ とから、不揮発性の液体として使われる例が多い。実際、イオン 液体は10<sup>-7</sup> Pa以下の超高真空中でも蒸発せず液体として安定 である。このユニークな液体を真空材料プロセスで利用すると いう試みは、2006年に鳥本先生(名古屋大)と桑畑先生(阪大) らによって最初に報告された4。イオン液体に金を直接スパッタ することで、高分散した金ナノ粒子がイオン液体中に生成する というものである。同年には、Seddonらが、イオン液体の減圧 蒸留が可能であることを発表
うしており、イオン液体と真空とい うキーワードの組み合わせが、物質・材料研究の新しい潮流とし て認知され始めた年であると言える。一方、溶液からの結晶化 手法の1つであるフラックス法からヒントを得て、酸化物の融液 を酸化物薄膜作りの真空プロセスで利用する研究。に取り組ん できた我々のグループも、同時期にイオン液体の存在を知り、 有機結晶育成のフラックス、さらには溶液反応場として、イオン 液体を真空中で使うことができるのではないかと着想した。本 稿では、我々がこれまでに開発してきたイオン液体そのものの 真空蒸着技術と、イオン液体を介した真空蒸着法による結晶成 長やポリマー合成などの新しい真空材料プロセスについて紹 介する。



我々はまず、酸化物薄膜の経験から、基板上におけるフラック

スとしてのイオン液体量を精密に制御する必要があると考え、 イオン液体の真空蒸着手法の開発に取り組んだ。低分子有機 半導体の精密蒸着のために共同開発していた連続発振赤外線 (CW-IR)レーザ蒸着法"を改良し、波長808 nmの半導体レー ザ光を①数10 msのパルス状に成形し集光させる、②レーザ 波長に吸収をもたないイオン液体に光吸収体としてSi粉末を 混ぜることで間接的に熱をイオン液体へ伝達する、という工夫 を施すことで、基板上における有効膜厚が1秒あたり0.01 nm オーダーのナノレベル蒸着量制御を実現した®。図1に我々がよ く用いているイミダゾリウム系イオン液体の模式図と、蒸着手 法の概要を示す。一般的な高真空チャンバーに、CW-IRレーザ を、集光レンズを介して窓から導入し、チャンバー内のイオン液 体ターゲットに照射することで対向した基板上にイオン液体が 蒸着される。蒸着量を水晶振動子式膜厚計でリアルタイムにモ ニタリングした結果、パルス成形されたレーザのオン・オフに対 応してデジタルに蒸着量が制御できていることが示された(図 1(c), (d))。一方Si粉末を混合しない場合は、連続、パルス成形 とも制御性が非常に悪いことが分かる(図1(c))。本手法で基板 上に蒸着されたイオン液体の多くは、分解せずに蒸着されてい ることを核磁気共鳴(NMR)や飛行時間型質量分析(TOF-MS) などで確認している。また、蒸気圧の異なるイオン液体の混合 物をターゲットとして蒸着を行うと分留が起こることから、本手 法は、無機薄膜の作製によく用いられるパルスレーザアブレー ションとは異なり、基本的に熱的なプロセスであることが分かっ ている。このようなナノレベルの蒸着が可能になると、複数のイ オン液体を交互に蒸着することで、基板上でナノレベルの混合 を行うことも可能となる。。基板上に蒸着されたイオン液体は、 一般に多くの基板上で図2(a)のように液滴状となる。このよう な1つあたりfL(フェムトリットル)~aL(アトリットル)レベルの極 微小液滴は、次節で述べるように結晶成長のための反応場(容 器)として使うことができる。他方で、基板表面にイオン液体と 親和性の高い表面修飾(ここではC60層)を行うことでナノレベ ルの均一膜を作ることも可能である(図2(b))。



図1 (a)本研究で主に用いたイオン液体のカチオンとアニオン、(b)CW-IRレーザ蒸着装置模式図、(c)Si粉末の有無による[emim][TFSA]蒸着レートの比較、 (d)レーザのオン・オフに対する応答性。



### (a)[bmim][PF<sub>6</sub>]液滴/Sapphire (b)[omim][TFSA]液膜/C<sub>60</sub>/Si

図2 (a)サファイア基板上の[bmim][PF<sub>6</sub>]液滴、(b)C<sub>60</sub>パッファ層/ Si基板上の[omim][TFSA]液膜。

#### **しる** | イオン液体中を介した真空蒸着法に よるアルカリハライド結晶の作製

イオン液体の赤外レーザ蒸着手法を使って最初に試みたのが、イオン液体を介したアルカリハライド結晶の作製である<sup>10</sup>。 イオン液体はイオンのみからなる塩の一種であることから、無機塩とは強いクーロン相互作用を介して親和性が高いと考えられ、特異な反応場として機能することが期待された。まずイオン液体を介した真空蒸着法の概念図を図3に示す。真空蒸着あ るいは大気中で滴下することによりイオン液体を基板上に準備 したのち、原料をイオン液体上に真空蒸着によって気相供給す る。気相から原子・分子状態でイオン液体に到達した原料は、イ オン液体表面もしくはイオン液体中で、凝集・結晶化・化学反応 等を起こす。これがイオン液体を介した真空蒸着法の基本的な プロセスである。

この方法で、サファイア(0001)基板上に前もって真 空蒸着したイオン液体1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF<sub>6</sub>])液滴中に、基板温度 110 ℃でアルカリハライドの1つであるKBrを供給すると、図 4(a)に示すように6角形の板状結晶がイオン液体の液滴"容 器"内にのみ生成した。X線回折(XRD)からこの結晶は基板上 で(111)エピタキシャル成長していることが確認され、原子間 力顕微鏡(AFM)から表面が平坦な(111)面を持っていること が分かった。一般に、アルカリハライドの(111)面は同一イオン のみからなる極性面であることから不安定で結晶外形に現れに くく、実際、イオン液体が無い場合は安定な(100)面のファセッ トを作る。この極性面の安定化は、イオン液体の特徴の1つで ある大きな極性に拠るものである。最近では濡れたイオン液体 膜を2次元の"容器"とすることで、面内方向の成長の制限をな くし、同じイオン液体フラックス量でもより面内サイズが大きい KBr結晶を作れる(図4(b))ことがわかってきた11,1 aLレベル の液滴から均一な液膜まで様々な反応場をデザインすること ができるようになり、イオン液体を介した真空蒸着法によるも のづくりの自由度が大幅に向上したといえる。

THE CHEMICAL TIMES



図3 イオン液体を介した真空蒸着法の模式図。

(a) イオン液体液滴 (b) イオン液体液膜 KBr イオン液体 KBr



図4 [bmim][PF<sub>6</sub>]の(a)液滴、(b)液膜(~100 nm)中にできたKBr結晶。

# 04 低分子有機半導体結晶の作製

有機結晶は、比較的弱い結合力であるファン・デル・ワールス 力によって結晶を形成するため、無機結晶のような高温加熱下 での結晶成長が困難である。特に基板上での有機薄膜成長に おいては、基板からの再蒸発によって加熱下では膜が形成され ない場合がある。また、一般的に、良質な結晶性薄膜の作製に 有効な基板上での低い過飽和度を実現するために蒸着速度を 小さくする方法が用いられるが、結果的に成膜時間が長くなる 傾向にある。本節では、図5に示すペンタセンとC60という、それ ぞれp型、n型を示す低分子有機材料について、イオン液体を介 した真空蒸着法を適用した例を紹介する。なお、これらの結晶 作製においては、大気中で0.5~1 μLのイオン液体を前もって ピペットで滴下した基板を真空チャンバー内に入れ、原料を真 空蒸着するという方法をとった。



Pentacene



図5 ペンタセンとC60の分子構造。

ペンタセンは、高い移動度を示すp型有機半導体として多く の研究がなされている。一般に、真空蒸着で作られたペンタセ ンの薄膜はサブミクロン〜ミクロン程度の粒界を形成してお り、これがデバイス特性の問題点となることが指摘されてい る。最近では、化学気相輸送法などで作製される有機単結晶 を用いたトランジスタなどで高い移動度が報告されており、 薄膜においても結晶性を向上させることが重要である。イオ ン液体を介した真空蒸着法によりペンタセン結晶を作製12.13) するにあたって、まずはペンタセンが溶解しやすいイオン液体 を探した。いくつかの市販のイミダゾリウム系イオン液体につ いて溶解度を調べた結果、1-octyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide ([omim][TFSA])が比 較的ペンタセンを溶解することが分かった。図6(a)の光学顕微 鏡写真は、異なる蒸着速度・基板温度で蒸着後の液滴内に析出 したペンタセン結晶である。低温・低蒸着速度では針状結晶が 形成されたが、これは、イオン液体の粘度が高いため、溶解した ペンタセンが十分に均一に拡散できず、偶然出会った結晶核に 取り込まれていくため、拡散律速による速度論的成長が起こっ たと考えられる。一方、低蒸着速度で基板温度を上げると再蒸 発により結晶が析出しなくなってしまった。そこで、蒸着速度を 上げることで基板温度が高い場合でも、結晶核生成とその成長 が可能となり大きな板状結晶が生成した。これは、温度が高い 場合、ペンタセンがイオン液体へも溶けやすくなることに加え て拡散もしやすくなるため、結晶成長のやり直し(安定サイトへ





図6 イオン液体中で作製したペンタセン結晶の(a)異なる基板温度·蒸着速度における光学顕微鏡像、(b)イオン液体ゲート 電界効果トランジスタの構造と特性。

### THE CHEMICAL TIMES

の吸着)が可能となる平衡状態に近い結晶成長、つまり熱力学 的成長が支配的になったためと考えられる。以上の検討から、 ペンタセンのイオン液体中での成膜は基板温度110 ℃、蒸着 速度20 nm/min(この蒸着速度は有機化合物の一般的な蒸着 速度から見れば非常に大きい)という条件が適していることが 分かった。さらに、得られた結晶のXRDから格子定数を分析す ると、ペンタセンで報告されている薄膜相、バルク相、単結晶相 の結晶多形の中で、熱力学的に最も安定な単結晶相が形成さ れていることが分かった。このことは、前述した平衡状態での結 晶成長の結果と考えられる。イオン液体の種類を変更した場合 には溶解性が低くなるほど針状結晶が形成されやすくなった が、粘性の低い場合には比較的板状になりやすいなど、イオン 液体中でのペンタセンの溶解、拡散が結晶形態に大きく影響し ていることが示唆された。

次に、このようにして作った数100 µmサイズのペンタ センの板状結晶を[omim][TFSA]から取り出して、一旦2-プロパノールで洗浄した後、図6(b)のようなN-methyl-Npropylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide ([P13][TFSA])を用いたイオン液体ゲート電界効果型トラン ジスタを作製し、大気中でデバイス特性を測定した14)。伝達特 性にはほとんどヒステリシスが見られず、オン・オフ比は104以 上と見積もられた。ヒステリシスがほぼ現れないことは、チャネ ルにおけるトラップサイトが少ないことを示唆している。また、 電界効果移動度は最大で5 cm²/Vsと見積もられ、真空蒸着に より作製したペンタセンで、しかも大気中での動作としては高 い移動度を達成した。この高い移動度は、イオン液体ゲートで あることが1つの大きな要因であると思われるが、イオン液体 を介して作ったことによる効果も考えられる。飛行時間型二次 イオン質量分析法(TOF-SIMS)によって、2-プロパノールで洗 浄したペンタセン結晶の深さ方向分析を行ったところ、イオン 液体成分元素が結晶内部ではほぼ検出されなかったが、結晶 表層では検出された。また、ペンタセンは容易に酸化されペン タセンキノンになることが知られているが、イオン液体を介し て作ったペンタセン結晶では、原料のペンタセン粉末や通常の 蒸着法による薄膜と比較してペンタセンキノンがより少ないこ とが確認できた。これは、真空蒸着とイオン液体中での結晶成 長により、昇華と再結晶化というプロセスを経るため、ペンタセ ンがより精製されたことと、残存するイオン液体が結晶表面を コーティングすることで表面の酸化が抑制された結果ではな いかと考えている。このようなイオン液体中での結晶成長によ る精製と表面保護の効果は少なからずデバイス特性の向上に 寄与していると考えられ、本結晶成長手法の有機デバイス分野 における有用性が示された。

次に、C60の例を示す<sup>15)</sup>。C60はn型特性を示す数少ない低分 子有機材料の1つで有機薄膜太陽電池等を作る際によく用い られる。通常の蒸着では微粒子状に凝集しやすく、結晶性の高 い薄膜は、MoS2やマイカなどの層状化合物上や、ペンタセン をシード層とした基板上でのエピタキシャル成長の報告があ るものの、ペンタセン同様に良質な薄膜を作製しにくく、イオン 液体を介した成長で良質の結晶を作製できないか検討した。 C60についても事前に溶解性を調査したところ、ペンタセンと同 じく[omim][TFSA]が比較的よく溶解したためこれを用いた。 まず、イオン液体をサファイア基板に滴下し、その後、基板温度 100℃、蒸着速度約8 nm/minでC60を蒸着したところ、ペンタ センとは異なり、島状に凝集した三次元の単結晶二次粒子が形成した(図7(a))。イオン液体を介さない場合は、非常に小さな グレインからなる薄膜が形成する。さらに、あらかじめC60を溶かし、C60で飽和した[omim][TFSA]を用いると、結晶どうしの合体による二次粒子が比較的少なく、六角板状の結晶が多く成長することが分かった(図7(b))。これは、比較的粘度の高いイオン液体中ではC60の拡散が遅いためである。C60を含まないイオン液体に蒸着した場合には、溶液中での安定した拡散が初期成長で実現されないのに対し、C60で飽和した[omim][TFSA]の場合には結晶核の近くに初期成長から十分な濃度のC60が存在し、より安定な濃度勾配が形成され、準平衡的な成長が実現したためと考えられる。

イオン液体を介してサファイア基板上に作製したC®結晶は、 ペンタセンとは異なり、2-プロパノール洗浄によっても基板か ら剥がれず、基板上に直接核形成していることが示唆された。 そこで、基板に層状化合物MoS2(0001)を用い、基板温度100 ℃、蒸着速度約2.5 nm/minで蒸着を行ったところ、図7(c)左 に示すようなステップ&テラス表面を持つ平坦な六角形の2次 元結晶が形成された。XRDから、C60はMoS2(0001)上にエピ タキシャル成長していることが確認された。また、蒸着速度を6 nm/minで、液滴の膜厚がより薄い場合(図7(c)右)では、より 密で連続的な薄膜が形成された。もともとMoS2(0001)上では イオン液体が濡れやすく(接触角10度以下)、サファイア基板と 比較して厚さが薄いイオン液体膜が形成される。これらの結果 は、蒸着速度増加の効果だけでなく、イオン液体を薄くしたこと で、過飽和度が増加し、基板上での核生成と2次元的な成長が 促進されたためと考えられる。このようなイオン液体の厚さの 効果は、ペンタセンにおいても見られており、濡れ性を向上した 基板上で蒸着により作製した厚さ約100 nmのイオン液体で は、ペンタセンが基板に付着、核形成して成長することが分かっ ている13)。

(a) [omim][TFSA]/Sapphire

(b) C<sub>60</sub>溶解[omim][TFSA] /Sapphire







図7 サファイア基板上において(a)純粋な[omim][TFSA]、(b) C<sub>60</sub>溶解 [omim][TFSA]を介して成長、(c)MoS2基板上でC<sub>60</sub>溶解[omim][TFSA] を介して作製したC<sub>60</sub>結晶の光学顕微鏡写真(インセットはAFM像)。

## 5 | 網目構造をもつ ポリウレア薄膜の作製

最後に、イオン液体を介した真空蒸着法を、これまで紹介して きた結晶成長だけでなく、ポリマー重合へ適用した例を示す16)。 網目構造をもつポリマー材料は、その細孔構造や大きな表面 積を利用して、フィルターや触媒担持体として用いられる。こ こでは2,7-diaminofluorene (DAF)と4,4'-methylenebis (2-chlorophenyl isocyanate) (MBCI)をモノマー原料と したポリウレアの合成(図8(a))を、イオン液体を介した真空 蒸着により試みた。1 μm厚の[omim][TFSA]膜をPVA被覆 Si基板上にスピンコートにより作製し、そこに室温でDAFと MBCIを共蒸着し、200 ℃、10分のポストアニールを行った。 図8(b)はイオン液体の有無とポストアニールの有無を比較し たFT-IRスペクトルである。イオン液体の有無にかかわらず、 as-deposited膜にはN=C=O基由来の吸収ピークが2270 cm<sup>-1</sup>にみられ、重合が完全に進んでいないことがわかる。また、 ポストアニールによりN=C=Oピークが完全に消え、C=O結 合由来の1650 cm<sup>-1</sup>のピークが現れたことから、重合が十分



図8 (a)ポリウレアの合成スキーム、(b) FT-IRスペクトル、 (c) AFM像(インセットはSEM像)。

に進行したことが示唆された。ここで、イオン液体を介したasdeposited膜においては、イオン液体が無い場合と比較して、 N=C=Oピーク強度が有意に小さくなっており、重合の結果で あるC=Oピークがはっきりと現れている。これは、イオン液体 があることで、室温においても共蒸着中の重合反応が促進され ていることを示唆している。さらに、作製されたポリウレア膜の AFM・SEM観察(図8(c))から、イオン液体がない場合は平坦で あるのに対して、イオン液体を介して重合した場合は3次元網 目構造が形成されることが分かる。この網目構造は、1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) amide ([emim][TFSA])や1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide ([bmim][TFSA])など のアルキル鎖長の異なるイオン液体を使った場合でも形成さ れ、粘度が低いほど網目サイズが大きくなる傾向にあったこと から、イオン液体中でのモノマーの拡散過程が網目構造形成の 重要なファクターとなっていると考えられる。このように、イオ ン液体を介した真空蒸着法により、網目構造をもつポリウレア 膜を直接合成することができた。



本稿ではこれまでに我々が開発してきたイオン液体を用い た真空材料プロセスについて、イオン液体そのものの蒸着か ら無機/有機結晶作製、ポリマー合成までいくつかの例を取り 上げて概説した。我々はここで紹介した以外にもドナー・アク セプター錯体の結晶合成17)等にも成功しており、また最近で は他グループから、同様の手法によってルブレン<sup>18)</sup>やtris(8hydroxyquinolinato)aluminium (Alq3)<sup>19</sup>の結晶作製が報 告されるなど、真空材料プロセスにおけるイオン液体の活用は さらなる広がりを見せている。これまでの研究を通じて、イオン 液体を真空中の溶液反応場として利用する際のポイントがいく つか見えてきた。それは、基板温度・蒸着速度などの蒸着時の 基本的操作パラメータや、イオン液体への物質の溶解度や拡 散係数といった材料固有のパラメータだけでなく、反応場の形 状、すなわち基板上におけるイオン液体の量や厚さ、濡れ性の 重要性である。これらを制御することで、一般の真空蒸着や溶 液反応では難しい様々な形態・性質を持った材料を作ることが 可能となる。今後は、有機・無機を問わず、より幅広い材料へ本 手法を展開したいと考えている。

## 19

- J. S. Wilkes, M. J. Zaworotko, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 0, 965-967 (1992).
- 2) *Electrochemical Aspects of Ionic Liquids*, H. Ohno, Ed., (Wiley-Interscience, New York, 2005).
- Ionic Liquids in Synthesis, P. Wasserscheid, T. Welton, Eds., (Wiley-VCH:Weinheim, Germany, 2007).
- 4) T. Torimoto, K. Okazaki, T. Kiyama, K. Hirahara, N. Tanaka, S. Kuwabata, *Appl Phys Lett* **89**(24), 243117 (2006).
- M. J. Earle, J. M. Esperanca, M. A. Gilea, J. N. Canongia Lopes, L. P. Rebelo, J. W. Magee, K. R. Seddon, J. A. Widegren, *Nature* 439, 831-834 (2006).
- 6) Y. Matsumoto, R. Takahashi, H. Koinuma, *J Crystal Growth* **275**(1-2), 325-330 (2005).
- S. Yaginuma, K. Itaka, M. Haemori, M. Katayama, K. Ueno, T. Ohnishi, M. Lippmaa, Y. Matsumoto, H. Koinuma, *Appl. Phys. Express* 1(1), 015005 (2008).
- S. Maruyama, Y. Takeyama, H. Taniguchi, H. Fukumoto, M. Itoh, H. Kumigashira, M. Oshima, T. Yamamoto, Y. Matsumoto, *ACS Nano* 4(10), 5946-5952 (2010).
- S. Maruyama, H. Taniguchi, Y. Takeyama, M. Itoh, Y. Matsumoto, *Sci Technol Adv Mater* 12, 054204 (2011).
- 10) S. Kato, Y. Takeyama, S. Maruyama, Y. Matsumoto, *Cryst Growth Des* **10**(8), 3608–3611 (2010).
- M. Yamauchi, S. Maruyama, N. Ohashi, K. Toyabe, Y. Matsumoto, *CrystEngComm* 18, 3399–3403 (2016).
- 12) Y. Takeyama, S. Maruyama, Y. Matsumoto, *Cryst. Growth & Des.* 11, 2273-2278 (2011).
- Y. Takeyama, S. Mantoku, S. Maruyama, Y. Matsumoto, CrystEngComm 16, 684-689 (2014).
- 14) Y. Takeyama, S. Ono, Y. Matsumoto, *Appl. Phys. Lett.* **101**, 083303 (2012).
- Y. Takeyama, S. Maruyama, H. Taniguchi, M. Itoh, K. Ueno, Y. Matsumoto, *CrystEngComm* 14, 4939-4945 (2012).
- Y. Ohsawa, R. Takahashi, S. Maruyama, Y. Matsumoto, *ACS Macro Lett.* 5, 1009-1013 (2016).
- K. Kuroishi, S. Maruyama, N. Ohashi, M. Watanabe, K. Naito, Y. Matsumoto, *J. Crystal Growth* 453, 34-39 (2016).
- 18) S. Horike, Y. Koshiba, M. Misaki, K. Ishida, Jpn. J. Appl. Phys. 53, 05FT03 (2014).
- S. Horike, M. Misaki, Y. Koshiba, M. Morimoto, K. Ishida, *Chem. Lett.* 45, 1156–1158 (2016).